2271/660274



## 日 OFFICE **PATENT**

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed vith this Office

出願年月日 Date of Application:

2000年11月15日

Application Number:

特願2000-347726

人 pplicant(s):

株式会社リコー

CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

2001年 7月27日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】

0002665

【提出日】

平成12年11月15日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H04N 1/00

【発明の名称】

画像読取装置

【請求項の数】

4

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

【氏名】

安田 尚弘

【特許出願人】

【識別番号】

000006747

【氏名又は名称】 株式会社リコー

【代表者】

桜井 正光

【代理人】

【識別番号】 100083231

【住所又は居所】

東京都港区新橋2丁目12番15号 田中田村町ビル8

01 ミネルバ国際特許事務所

【弁理士】

【氏名又は名称】

紋田 誠

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

016241

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書

【包括委任状番号】 9808572

【プルーフの要否】

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像読取装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 原稿画像をイメージセンサを用いて読み取るとともに、読み取って得た画像データをシェーディング補正する画像読取装置において、

シェーディング補正の基準となる白画像を読み取って得た基準白画像データを 、画素毎に値を調べ、当該画素が異常画素であるか否かを判定する白画像異常画 素検出手段を備え、

上記白画像異常画素検出手段が異常画素であると判定した画素については、上記基準白画像データとして、あらかじめ定められた特定値を記憶することを特徴とする画像読取装置。

【請求項2】 原稿画像をイメージセンサを用いて読み取るとともに、読み取って得た画像データをシェーディング補正する画像読取装置において、

シェーディング補正の基準となる白画像を読み取って得た基準白画像データを 、画素毎に値を調べ、当該画素が異常画素であるか否かを判定する白画像異常画 素検出手段と、

原稿画像読取時、上記異常画素として判定された画素のうち、あらかじめ定められた許容数の連続異常画素について、周辺の正常画素のシェーディング補正後の画素値に基づき、その連続異常画素の画素値を補正する画像データ補正手段を備え、

上記白画像異常画素検出手段が異常画素であると判定した画素については、上記基準白画像データとして、あらかじめ定められた特定値を記憶し、

その特定値が記憶されている画素の連続数が上記許容数を超える画素領域があるときには、その画素領域の全ての画素について、上記基準白画像データの値を 所定値に置き換えることを特徴とする画像読取装置。

【請求項3】 前記所定値は、前記基準白画像データのピーク値に、1より も小さい所定値を乗じた値であることを特徴とする請求項2記載の画像読取装置

【請求項4】 前記特定値は、前記基準白画像データの取りうる値の上限値

、または、下限値であることを特徴とする請求項1または請求項2または請求項3記載の画像読取装置。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、原稿画像をイメージセンサを用いて読み取るとともに、読み取って 得た画像データをシェーディング補正する画像読取装置に関する。

[0002]

## 【従来の技術】

一般に、画像読み取り装置は、CCD等のイメージセンサやA/D変換装置を備え、原稿を光学的に走査して得た光情報をイメージセンサで電気信号に変換し、さらにA/D変換装置で多値の画像データに変換する。

[0003]

このような画像読み取り装置においては、原稿の明暗や光源の照度変化に対応して画像データへの変換処理を制御している。特に、イメージセンサからの出力が重要であり、このイメージセンサの感度をあらかじめ補正するためのシェーディング補正が行われている。

[0004]

このシェーディング補正では、白の基準となる白色板(基準白色板)を用い、 この基準白色板の読取結果結果に基づきシェーディング補正の基準値(白基準データ)を設定している。

[0005]

そのため、基準白色板が汚れている場合には、正しい基準値が得られず不適当なシェーディング補正が行われる結果となり、低品位な画像データが出力されてしまう。また、原稿の読み取り面に接触するコンタクトガラスやレンズ等の光路上に付着したゴミ、および、イメージセンサ自体の不良がある場合は、白基準データのみならず、読み取った画像データにも同様の影響がでるため、基準白色板の汚れとは現象の異なる低品位の画像データが出力されてしまう。また、このようなゴミなどが原因となる画像データの劣化は、シェーディング補正では解消す

ることができない。

[0006]

このような読み取り部のゴミや汚れに起因する不具合に対処し、画像読み取り 装置における読み取り性能を向上させるためのものとしては、従来、例えば、特 開平11-122490号に開示されたものが提案されている。

[0007]

この特開平11-122490号では、原稿から読み込んだ画像データに対して白色板を用いたシェーディング補正を行う画像読み取り装置において、白色板の画像データ中の異常画素を検出する異常検出部と、この異常検出部で検出した異常画素が、白色板の汚れによるものか他に起因するものかを判定する原因判定部と、原因判定部の判定結果が、白色板の汚れであれば異常画素位置でのシェーディング補正用のデータを修正し、他に起因するものであれば異常画素を周辺の画素データを用いて補正する異常補正部とを設けたものが開示されている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

さて、この特開平11-122490号に開示されたものを実際に構成するためには、白基準データのどの画素が異常値となっているかという異常発生画素の位置情報を記憶させておくための手段が必要であり、この位置情報に基づいて白基準データまたは画像データを補正しなければならない。

[0009]

ここで、異常発生画素の位置情報を記憶させておくための手段としては、例えば、すべての画素の判定結果(異常画素か否か)を記憶する専用のメモリが考えられる。

[0010]

しかしながら、通常の使用状態においては異常画素は稀に出現する程度のものであり、情報工学的見地からするとエントロピーが非常に小さい。それにも関わらず情報保存のために1ライン分のメモリを確保することは、高品位画像の実現が目的とはいえ、画像読取装置の低コスト化を妨げるという事態を生じるおそれがある。

## [0011]

本発明は、かかる実情に鑑みてなされたものであり、高品位の画像をより低コストで得ることができるようにした画像読取装置を提供することを目的としている。

## [0012]

## 【課題を解決するための手段】

本発明は、原稿画像をイメージセンサを用いて読み取るとともに、読み取って得た画像データをシェーディング補正する画像読取装置において、シェーディング補正の基準となる白画像を読み取って得た基準白画像データを、画素毎に値を調べ、当該画素が異常画素であるか否かを判定する白画像異常画素検出手段を備え、上記白画像異常画素検出手段が異常画素であると判定した画素については、上記基準白画像データとして、あらかじめ定められた特定値を記憶するようにしたものである。

## [0013]

また、原稿画像をイメージセンサを用いて読み取るとともに、読み取って得た画像データをシェーディング補正する画像読取装置において、シェーディング補正の基準となる白画像を読み取って得た基準白画像データを、画素毎に値を調べ、当該画素が異常画素であるか否かを判定する白画像異常画素検出手段と、原稿画像読取時、上記異常画素として判定された画素のうち、あらかじめ定められた許容数の連続異常画素について、周辺の正常画素のシェーディング補正後の画素値に基づき、その連続異常画素の画素値を補正する画像データ補正手段を備え、上記白画像異常画素検出手段が異常画素であると判定した画素については、上記基準白画像データとして、あらかじめ定められた特定値を記憶し、その特定値が記憶されている画素の連続数が上記許容数を超える画素領域があるときには、その画素領域の全ての画素について、上記基準白画像データの値を所定値に置き換えるようにしたものである。また、前記所定値は、前記基準白画像データのピーク値に、1よりも小さい所定値を乗じた値である。

#### [0014]

また、前記特定値は、前記基準白画像データの取りうる値の上限値、または、

下限値である。

[0015]

【発明の実施の形態】

以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態を詳細に説明する。

[0016]

図1は、本発明の一実施例にかかる画像読取装置の原稿搬送系および光学系の 概略を示している。

[0017]

同図において、読取原稿DKは、給紙ローラ対R1,R2に挟まれて読取位置へと送り出され、コンタクトガラスCDと白色基準板WTとの間を通り、反対側の排出ローラ対R3,R4へ送り出され、この排出ローラ対R3,R4により排出される。

[0018]

また、読取原稿DKの画像読取面は、線状光源LTにより照明され、その読取線上の画像は、レンズLZへ入射し、このレンズLZにより、ラインイメージセンサSSへ結像される。

[0019]

また、ゴミG1は、白色基準板WTの表面に付着したゴミであり、読取原稿DKの画像読取時には、読取原稿DKにより隠されるので、読取原稿DKの画像読取時には、このゴミG1の影響は、読取画像にはあらわれない。

[0020]

しかし、後述するように白色基準板WTの画像を読み取り、シェーディング補 正のための基準の白画像を作成する際には、ゴミG1の影響が読取画像にあらわれる。

[0021]

また、ゴミG2は、線状光源LT、読取原稿DKの読取位置、レンズLZおよびラインイメージセンサSSからなる光路の途中に介在するため、読取原稿DKの画像読取時と、シェーディング補正のための基準の白画像を作成する際の両方の場合に、ゴミG2の影響が読取画像にあらわれる。

[0022]

このようにして、光学系に付着するゴミには、シェーディング補正のための基準の白画像を作成する際には異常画素の原因となるが、読取原稿DKの画像読取時には異常画素の原因とはならないものと、シェーディング補正のための基準の白画像を作成する際と読取原稿DKの画像読取時の両方で異常画素の原因となるものの、2つの種類がある。

[0023]

図2は、本発明の一実施例にかかる画像読取装置の読取画像データの処理系の 概略を示している。

[0024]

同図において、ラインイメージセンサSSから1ライン読取周期毎に主走査の各画素について出力されるアナログ画像信号IAは、アナログ/デジタル変換器ACにより、所定ビット数(例えば、8ビット)のデジタル画像信号IDに変換され、このデジタル画像信号IDは、暗レベル補正部BCへ加えられる。

[0025]

暗レベル補正部BCは、入力したデジタル画信号IDについて、メモリBMに記憶したデータに基づき、暗レベルの値を補正するものであり、その補正後のデジタル画信号IDbは、シェーディング補正部SCへ加えられている。なお、メモリBMに記憶するデータは、例えば、線状光源LTの点灯前にラインイメージセンサSSを作動して得られる暗電流に対応したデジタル画信号IDなどを用いることができる。

[0026]

シェーディング補正部SCは、基準の白画像データ(以下、「シェーディング 基準データ」という)を採取する際には、加えられる1ライン分のデジタル画信 号IDbをメモリWMへ記憶し、読取原稿DKの画像読取時には、メモリWMに 記憶したシェーディング基準データを用いて、加えられる1ライン分のデジタル 画信号IDbをシェーディング補正するものであり、そのシェーディング補正後 のデジタル画信号IDcは、異常画素補正部BDに加えられる。

[0027]

ここで、シェーディング補正部SCの補正演算は、例えば、次式(I)のような演算式により行われる。

[0028]

$$Vo (n) = Vi (n) \times Vp / Vs (n)$$
 (I)

[0029]

ここに、Vo(n)はn画素目の補正結果であり、Vi(n)はn画素目の補正前のデジタル画信号IDbであり、Vpはシェーディング補正データのピーク値であり、Vs(n)はn画素目のシェーディング補正データである。

[0030]

また、異常画素検出部BBは、シェーディング補正部SCがメモリWMに記憶したシェーディング基準データに基づいて、ラインイメージセンサSSの読取画素のうち、異常画素を検出し、異常画素と検出したものについては、シェーディング基準データの値を全白値(FFh)または全黒値(00h)に置換する。また、その異常画素の連続数が異常画素補正部BDで補正可能な連続数(補正許容数)を超えていた場合、その異常画素については、メモリWMに記憶したシェーディング基準データを、シェーディング基準データのピーク値に所定値(例えば、「0.9」)を乗じた値へ置換する。また、読取原稿DKの画像読取時には、メモリWMに記憶したシェーディング基準データに基づいて異常画素を検出して、その異常画素検出をシェーディング補正部SCへ報告する。この異常画素検出は、シェーディング補正部SCから異常画素補正部BDへと報告される。

[0031]

異常画素補正部BDは、読取原稿DKの画像読取時において、シェーディング 補正部SCより加えられるデジタル画信号IDcをデジタル画信号IDdとして ピーク追従部PKに出力するとともに、シェーディング補正部SCから異常画素 検出が報告されている画素については、直前の正常画素(異常画素検出が報告さ れていない画素)の値を、当該画素のデジタル画信号IDdとして、ピーク追従 部PKへ出力するものである。

[0032]

ピーク追従部PKは、加えられるデジタル画信号IDdのピーク値が、出力す

るデータの最大値に一致するように、デジタル画信号 I D d の値を補正するものであり、その出力データは、読取画像データ I D s として、次段装置へと出力される。

[0033]

以上の構成で、この画像読取装置の原稿画像読取動作は、図3に示すように、 シェーディング基準データ採取モード(ステップ101)、異常画素検出モード (ステップ102)、補正不可能画素列検出モード(ステップ103)および原 稿読取モード(ステップ104)の4つのステップからなる。

[0034]

シェーディング基準データ採取モードでは、読取原稿DKの搬送前の段階で、 白色基準板WTの画像(基準の白画像)を読み取る。シェーディング補正部SC は、そのときに暗レベル補正部BCより出力されるデジタル画信号IDbを、シェーディング基準データとして、メモリWMへ保存する。

[0035]

ここで、読取線上にゴミが付着している場合は、例えば、図4に示すように、 シェーディング基準データは、そのゴミが付着している箇所で、そのゴミの大き さに対応した連続画素領域LA, LBにおいて、全黒レベル方向へ落ち込む。

[0036]

次の異常画素検出モードでは、異常画素検出部BBは、メモリMWに記憶したシェーディング基準データを周知の方法により調べて、異常画素を検出し、異常画素と検出したものについては、シェーディング基準データの値を全白値(FFh)または全黒値(00h)に置換する。

[0037]

例えば、異常画素検出部BBが異常画素のシェーディング基準データを全白値 に置換する場合、図4のシェーディング基準データは、図5に示すように、連続 画素領域LA, LBにおいて、全白値(FFh)となるように更新される。

[0038]

そして、補正不可能画素列検出モードでは、異常画素検出部BBは、メモリW Mに記憶されているシェーディング基準データを調べ、FFhの値になっている [0039]

例えば、連続画素領域LAの連続画素数が補正許容数以下であり、連続画素領域LBの連続画素数が補正許容数を超えている場合には、図6に示すように、シェーディング基準データが更新される。ここで、Vpはシェーディング基準データのピーク値であり、Vmは、Vpに0.9を乗じた値である。

[0040]

ここで、光学系に付着したゴミが、図1のゴミG1のように、読取原稿DKにより隠される場合、原稿読取モードでは、シェーディング補正部SCから出力されるデジタル画信号IDcは、全白領域を読み取った場合、図7に示すようなものとなる。この場合、連続画素領域LAでは、シェーディング補正データとしてFFhが適用されるので、シェーディング補正データのピーク値Vpよりも小さい値となり、また、連続画素領域LBでは、シェーディング補正データとして、ピーク値Vpの0.9倍の値が適用されるので、読取データの1.1倍程度の値となる。

[0041]

一方で、異常画素検出部BBは、シェーディング補正データの値がFFhになっている画素については、異常画素検出をシェーディング補正部SCへ通知し、それにより、シェーディング補正部SCは、異常画素検出を異常画素補正部BDへ通知する。

[0042]

この場合には、連続画素領域LAについて、異常画素検出がシェーディング補 正部SCを介し、異常画素補正部BDへ通知されるので、異常画素補正部BDか ら出力されるデジタル画信号IDdは、図8に示すように、連続画素領域LAで は、直前の正常画素の値が適用されて、画素値が補正される。

[0043]

一方、光学系に付着したゴミが、図1のゴミG2のように、読取原稿DKによ

り隠されない場合、原稿読取モードでは、シェーディング補正部SCから出力されるデジタル画信号IDcは、全白領域を読み取った場合、図9に示すようなものとなる。

## [0044]

また、この場合には、連続画素領域LAについて、異常画素検出がシェーディング補正部SCを介し、異常画素補正部BDへ通知されるので、この場合に、異常画素補正部BDから出力されるデジタル画信号IDdは、図10に示すように、連続画素領域LAでは、直前の正常画素の値が適用されて、画素値が補正される。また、連続画素領域LBでは、ピーク値Vpの0.9倍の値がシェーディング基準データとして適用されるので、この場合には、10%程度、レベルの落ち込みが改善される。

## [0045]

図11は、異常画素検出モード(ステップ102)における異常画素補正部B Dの処理の一例を示している。

## [0046]

まず、処理対象となっている画素位置を記憶するための変数nに1を代入し(処理201)、メモリWMからn画素目のシェーディング補正データVs(n)を読み出す(処理202)。

#### [0047]

この読み出したn画素目のシェーディング補正データVs(n)の値が、正常な値であるかどうかを調べ(判断203)、判断203の結果がYESになるときには、変数Vs'(n)にシェーディング補正データVs(n)の値をセットし(処理204)、また、判断203の結果がNOになるときには、変数Vs'(n)に全白値(FFh)をセットする(処理205)。

## [0048]

そして、変数Vs'(n)の値を、n画素目のシェーディング補正データの値として、メモリWMへ格納する(処理206)。

## [0049]

次いで、カウンタnの値が、画素総数Nに一致したかどうかを調べ(判断20

7)、判断207の結果がNOになるときには、変数nの値を1つ増やし(処理 208)、処理202へ戻って、次の画素について同様の処理を実行する。また 、判断207の結果がYESになるときには、この処理を終了する。

[0050]

図12は、補正不可能画素列検出モード(ステップ103)における異常画素 補正部BDの処理の一例を示している。

[0051]

まず、処理対象となっている画素位置を記憶するための変数 n に 1 を、異常画素の連続数を記憶するための変数 N d に 0 をそれぞれ代入し(処理 3 0 1)、メモリWMから n 画素目のシェーディング補正データ V s ( n ) を読み出す(処理 3 0 2)。

[0052]

この読み出したn画素目のシェーディング補正データVs(n)の値がFFhであるかどうかを調べ(判断303)、判断303の結果がYESになるときには、異常画素であるので、変数Ndの値を1つ増やし(処理304)、変数Ndの値が補正許容数Ncよりも大きいかどうかを調べる(判断305)。

[0053]

判断305の結果がYESになるときには、変数Vs'(n)に、シェーディング補正データのピーク値Vpの0.9倍の値をセットし(処理306)、n 画素目を含む前画素数Nd分のシェーディング補正データを、変数Vs'(n)の値で置き換える(処理307)。

[0054]

次いで、カウンタnの値が、画素総数Nに一致したかどうかを調べ(判断308)、判断308の結果がNOになるときには、変数nの値を1つ増やし(処理309)、処理302へ戻って、次の画素について同様の処理を実行する。また、判断309の結果がYESになるときには、この処理を終了する。

[0055]

また、判断305の結果がNOになるときには、判断308へ移行し、それ以降の処理を実行する。

[0056]

また、判断303の結果がYESになるときには、変数Ndの値を0に初期化し(処理310)、判断308へ移行し、それ以降の処理を実行する。

[0057]

このようにして、本実施例では、原稿読取モードの前の段階で、シェーディング基準データとして、異常画素補正部BDが画素補正演算を適用する画素については異常画素をあらわす値がセットされ、また、異常画素補正部BDの補正が不適当である領域、すなわち、異常画素の連続画素数が補正許容数を超える画素領域の画素については、シェーディング基準データのピーク値に応じた値(この場合は、ピーク値に0.9を乗じた値)がセットされる。

[0058]

したがって、異常画素の画素位置を記憶するための専用のメモリ手段を必要と しないので、画像読取装置のコストを低減することができる。

[0059]

なお、上述した実施例では、異常画素を表す値として全白値(FFh)を適用 しているが、これに代えて全黒値(OOh)を用いることもできる。

[0060]

また、上述した実施例では、デジタル画信号のビット数を8ビットにしているが、それ以上のビット数を適用した場合にも、本発明を同様にして適用することができる。

[0061]

また、上述した実施例では、ラインイメージセンサを用いて原稿画像を光電変換しているが、他の素子を用いて光電変換する場合にも本発明を同様にして適用することができる。

[0062]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、原稿画像をイメージセンサを用いて読み取るとともに、読み取って得た画像データをシェーディング補正する画像読取 装置において、シェーディング補正の基準となる白画像を読み取って得た基準白 画像データを、画素毎に値を調べ、当該画素が異常画素であるか否かを判定する白画像異常画素検出手段を備え、上記白画像異常画素検出手段が異常画素であると判定した画素については、上記基準白画像データとして、あらかじめ定められた特定値を記憶するようにしたので、異常画素の画素位置を記憶するための専用のメモリ手段を必要としないので、装置コストを低減することができるという効果を得る。

## [0063]

また、原稿画像をイメージセンサを用いて読み取るとともに、読み取って得た画像データをシェーディング補正する画像読取装置において、シェーディング補正の基準となる白画像を読み取って得た基準白画像データを、画素毎に値を調べ、当該画素が異常画素であるか否かを判定する白画像異常画素検出手段と、原稿画像読取時、上記異常画素として判定された画素のうち、あらかじめ定められた許容数の連続異常画素について、周辺の正常画素のシェーディング補正後の画素値に基づき、その連続異常画素の画素値を補正する画像データ補正手段を備え、上記白画像異常画素検出手段が異常画素であると判定した画素については、上記基準白画像データとして、あらかじめ定められた特定値を記憶し、その特定値が記憶されている画素の連続数が上記許容数を超える画素領域があるときには、その画素領域の全ての画素について、上記基準白画像データの値を所定値に置き換えるようにしたので、異常画素の画素位置を記憶するための専用のメモリ手段を必要としないので、装置コストを低減することができるという効果を得る。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【図1】

本発明の一実施例にかかる画像読取装置の原稿搬送系および光学系の概略を示した概略図。

## 【図2】

本発明の一実施例にかかる画像読取装置の読取画像データの処理系の概略を示したブロック図。

## 【図3】

本発明の一実施例にかかる画像読取装置の原稿画像読取動作を説明するための

フローチャート。

【図4】

補正前のシェーディング基準データの一例を示したグラフ図。

【図5】

補正後のシェーディング基準データの一例を示したグラフ図。

【図6】

第2段階の補正後のシェーディング基準データの一例を示したグラフ図。

【図7】

原稿読取モードにおいてシェーディング補正部SCから出力されるデジタル画信号IDcの一例を示したグラフ図。

【図8】

出力されるデジタル画信号IDdの一例を示したグラフ図。

【図9】

原稿読取モードにおいてシェーディング補正部SCから出力されるデジタル画信号IDcの他の例を示したグラフ図。

【図10】

出力されるデジタル画信号IDdの他の例を示したグラフ図。

【図11】

異常画素検出モード(ステップ102)における異常画素補正部BDの処理の 一例を示したフローチャート。

【図12】

補正不可能画素列検出モード(ステップ103)における異常画素補正部BD の処理の一例を示したフローチャート。

【符号の説明】

SS ラインイメージセンサ

AC アナログ/デジタル変換器

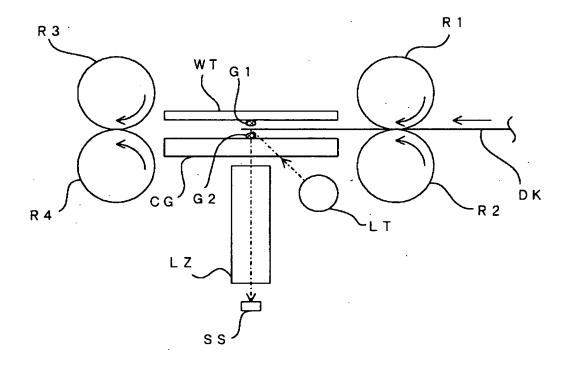
SC シェーディング補正部

WM メモリ

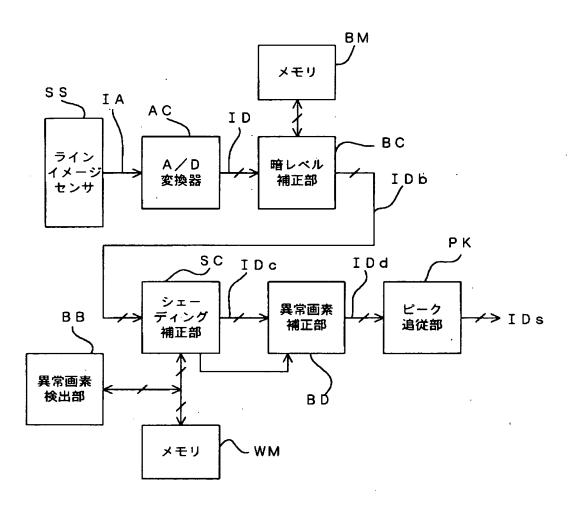
BB 異常画素検出部

# BD 異常画素補正部

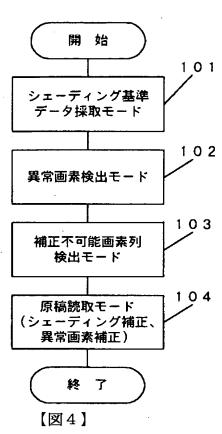
【書類名】 図面 【図1】

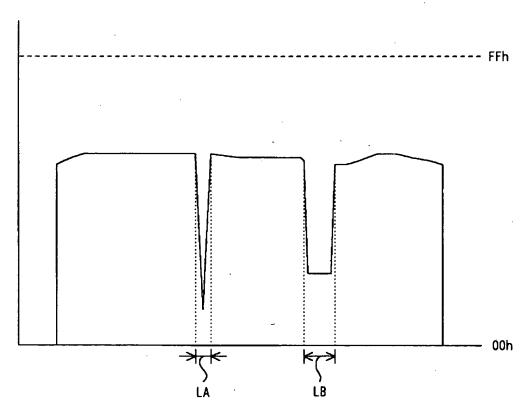


【図2】

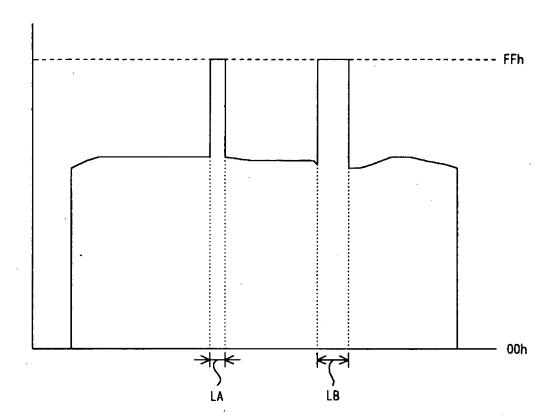




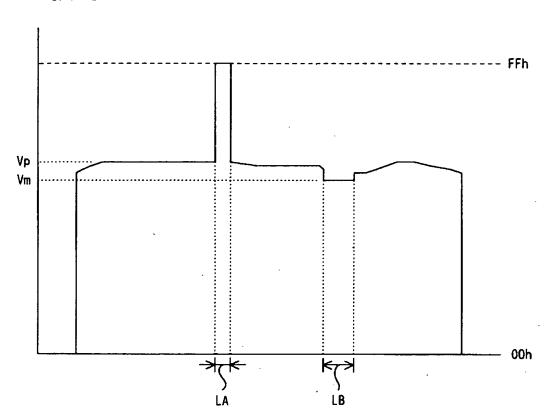




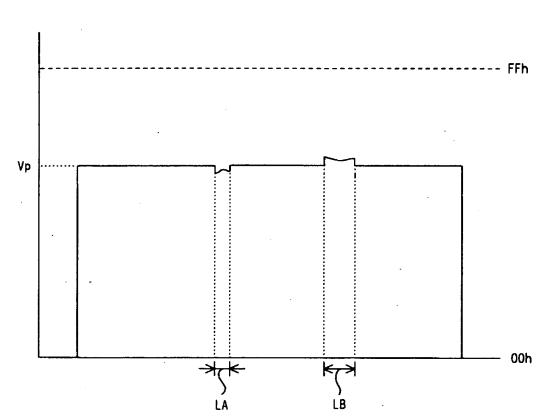
【図5】



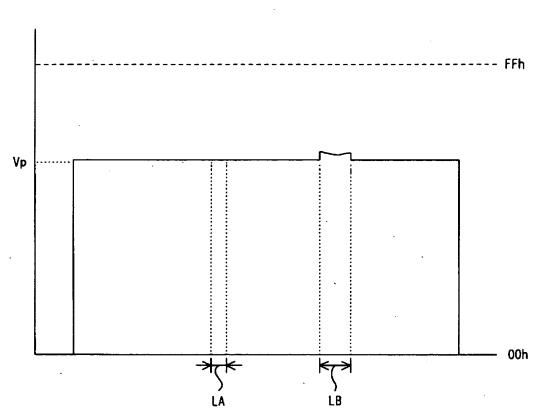




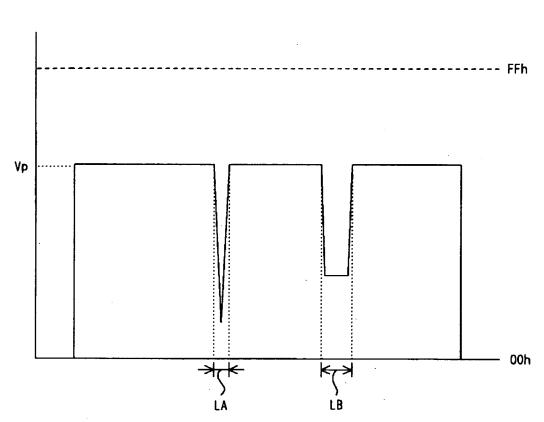




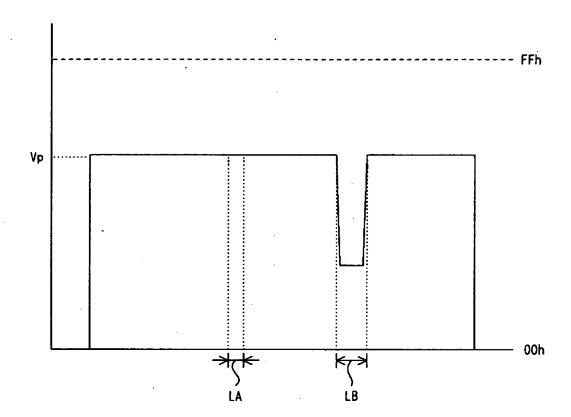




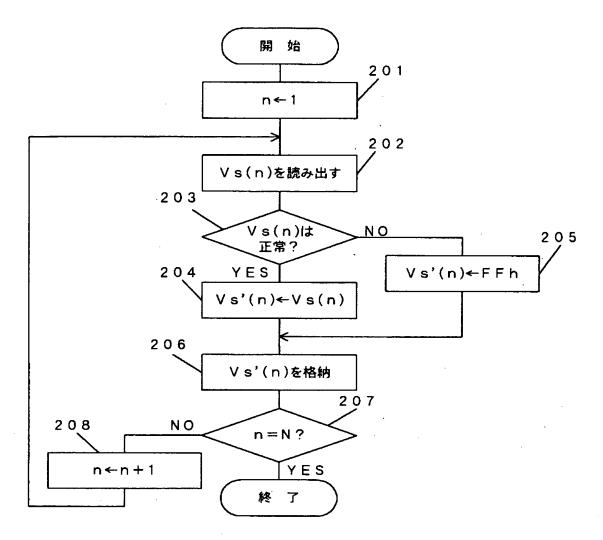




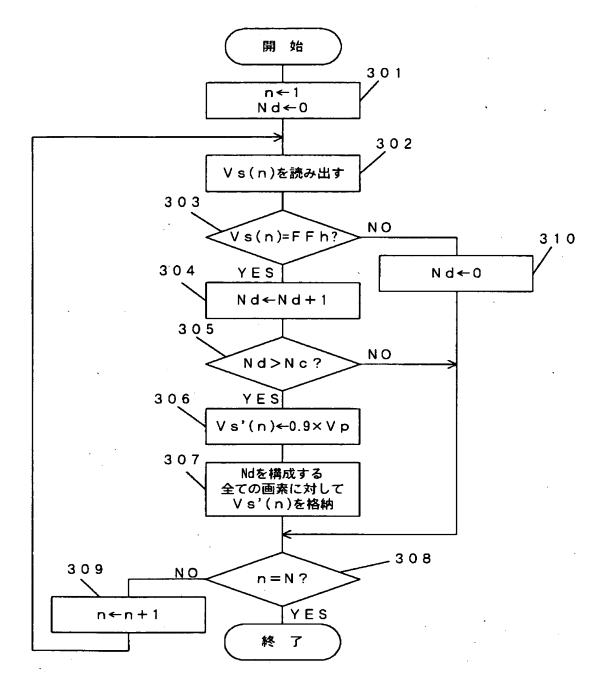
【図10】



【図11】



【図12】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 高品位の画像をより低コストで得ることができるようにした画像読取 装置を提供することを目的としている。

【解決手段】 シェーディング補正の基準となる白画像を読み取って得た基準白画像データを画素毎に値を調べ当該画素が異常画素であるか否かを判定する白画像異常画素検出手段を備え、上記白画像異常画素検出手段が異常画素であると判定した画素については上記基準白画像データとしてあらかじめ定められた特定値を記憶するようにしたので、異常画素の画素位置を記憶するための専用のメモリ手段を必要とせず、装置コストを低減することができるという効果を得る。

【選択図】

図 1

## 出願人履歴情報

識別番号

[000006747]

1. 変更年月日

1990年 8月24日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

氏 名

株式会社リコー